## Issue Classification

10747672

LEE, SANG-DUK

Applicant(s)/Patent Under Reexamination

Examiner

Art Unit

Nguyen, Lauren

2871

ORIGINAL						INTERNATIONAL CLASSIFICATION									
CLASS SI				SUBCLASS			•••	С	LAIMED	NON-CLAIMED					
349			60			G	0	2	F	1 / 1333 (200	06.0)				
CROSS REFERENCE(S)				S)		G	0	2	F	1 / 1345 (200	06.0)		_		
CLASS SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER E					CK)				,						
349	59	149	150												
•						_						<u> </u>			
	<u> </u>					<b> </b>						<u> </u>			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•		$\vdash$						1	<u> </u>		
	<del></del>					$\vdash$						+-			
						l					.	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	
						<b>1</b>							<del>                                     </del>		•
												<u> </u>			
						<b> </b>						<u> </u>			•
						<b> </b>						-			
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								:		-	<u> </u>	-	· <del></del>
					<u> </u>										
												1			
												<u> </u>			
						<u> </u>	ļ	_			<del></del>	ļ	_		
						_	<u> </u>					<del> </del>			
												<del> </del>			•
						┢						<del> </del>			
												<del> </del>	_	<del>   </del>	<del></del>
												1	-		
												1			
						<u> </u>					_	ļ			
			-			<b> </b>					_	-			
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>	1	<u> </u>		
Nguyen, Lauren 10/16/2007 (Assistant Examiner) (Date)				All helte ANDREWSCHECHTER BEIMARY EXAMINER						Total Claims Allowed: 16					
(Legal Instruments (Date) Examiner)				(Primary	(Primary Examiner) (Date)							Print 1		O.G. Print Figure 2, 3	